

1. Record Nr.	TSI0101649
Autore	Dieci, Domenico
Titolo	Reliability characterization of high-power and high-frequency compound semiconductor devices : dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione : dissertazione presentata per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca / ph. d. thesis of Domenico Dieci ; Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di scienze dell'ingegneria
Editore	[S.l.] : [S.n.], 2000
Descrizione fisica	1 v
Classificazione	(12)
Materia	621.3
Collocazione	TDR 2001 01649
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Tesi di dottorato
Livello bibliografico	Monografia
Note	13. ciclo